

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月27日

出願番号 Application Number:

人

特願2003-087247

[ST. 10/C]:

[JP2003-087247]

出 願 Applicant(s):

学校法人東海大学

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 3月 8日



【書類名】

特許願

【整理番号】

PUNIV51

【提出日】

平成15年 3月27日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C30B 29/06

【発明の名称】

ナノシリコン発光素子及びその製造法

【請求項の数】

12

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県平塚市北金目1117 東海大学内

【氏名】

和泉 富雄

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県平塚市北金目1117 東海大学内

【氏名】

佐藤 慶介

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県平塚市北金目1117 東海大学内

【氏名】

岩瀬 満雄

【特許出願人】

【識別番号】

000125369

【住所又は居所】

東京都渋谷区富ケ谷2丁目28番4号

【氏名又は名称】

学校法人東海大学

【代表者】

松前 達郎

【代理人】

【識別番号】

100080090

【弁理士】

【氏名又は名称】

岩堀 邦男

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

022633

【納付金額】

21,000円



## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】 ナノシリコン発光素子及びその製造法

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板上に、シリコン原子と酸素原子が混ざり合ったアモルファスSiO $_x$ 膜が形成され、不活性ガスにて熱処理されて前記シリコン原子は約3.0 n m以下のナノシリコンとして形成され、フッ酸水溶液処理と熱酸化処理されてなり、室温において、低い動作電圧にて光の三原色の何れかが発光することを特徴とするナノシリコン発光素子。

【請求項2】 半導体基板上に、シリコン原子と酸素原子が混ざり合ったアモルファスSiOx膜が形成され、不活性ガスにて熱処理されて前記シリコン原子は約3.0 n m以下のナノシリコンとして形成され、フッ酸水溶液処理と自然酸化処理とが繰り返してなり、室温において、低い動作電圧にて光の三原色の何れかが発光することを特徴とするナノシリコン発光素子。

【請求項3】 請求項1又は2において、前記光の三原色内の青色が鮮明且 つ安定的に発光することを特徴とするナノシリコン発光素子。

【請求項4】 請求項1,2又は3において、前記半導体基板はシリコン基板とし、前記熱処理の温度は、約900~約1200℃としてなることを特徴とするナノシリコン発光素子。

【請求項 5 】 請求項 1 , 2 , 3 又は 4 において、前記熱酸化処理の温度は 、約 4 0 0 ~約 1 0 0 0 ℃としてなることを特徴とするナノシリコン発光素子。

【請求項6】 請求項1,2,3,4又は5において、前記ナノシリコンは 高周波スパッタリングによって形成されることを特徴とするナノシリコン発光素 子。

【請求項7】 半導体基板上に、シリコン原子と酸素原子が混ざり合ったアモルファスSiOx膜を形成し、不活性ガスにて熱処理して前記シリコン原子は約3.0 nm以下のナノシリコンとして形成し、フッ酸水溶液処理及び熱酸化処理を行い、室温において、低い動作電圧にて光の三原色の何れかを発光させることを特徴とするナノシリコン発光素子の製造法。

【請求項8】 半導体基板上に、シリコン原子と酸素原子が混ざり合ったア

2/

モルファスSi〇<sub>x</sub>膜を形成し、不活性ガスにて熱処理して前記シリコン原子は約3.0 n m以下のナノシリコンとして形成し、フッ酸水溶液処理及び自然酸化処理とを繰り返して行い、室温において、低い動作電圧にて光の三原色の何れかを発光させることを特徴とするナノシリコン発光素子の製造法。

【請求項9】 請求項7又は8において、前記光の三原色内の青色が鮮明且 つ安定的に発光させることを特徴とするナノシリコン発光素子の製造法。

【請求項10】 請求項7,8又は9において、前記半導体基板はシリコン基板とし、前記熱処理の温度は、約900~約1200℃としてなることを特徴とするナノシリコン発光素子の製造法。

【請求項11】 請求項7,8,9又は10において、前記熱酸化処理の温度は、約400~約1000 $^{\circ}$ としてなることを特徴とするナノシリコン発光素子の製造法。

【請求項12】 請求項7,8,9,10又は11において、前記ナノシリコンは高周波スパッタリングによって形成することを特徴とするナノシリコン発光素子の製造法。

### 【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\ ]$ 

### 【発明の属する技術分野】

本発明は、光の三原色(赤色、緑色、青色)で発光し、特に、青色が鮮明且つ 安定的で低電圧下で発光させることができるナノシリコン発光素子と、その製造 法に関する。

### [0002]

また、前記ナノシリコン発光素子の製造プロセスの確立とナノシリコン系エレクトロルミネッセンス素子の開発に関するものである。本発明の出現により、エレクトロルミネッセンスディスプレイや発光ダイオードなどの表示機器や光電子素子などの光通信機器に組み込まれている発光素子の部分に利用できることから、近い将来カラーディスプレイや携帯用表示盤などの多方面にわたるオプトエレクトロニクス分野への応用が大いに期待される。

#### [0003]

### 【特許文献1】

特開平7-237995号

### [0004]

現在、主流の発光素子は、高価で地球環境負荷の大きい材料が使用されており、早急に解決しなければならない問題を抱えている。このため、今後の発光素子開発には、低コストで自然環境にやさしく、しかも省エネルギーを可能にできる材料を用いることが急務とされている。この条件をすべて満足している材料として、ナノシリコンが期待されている。ナノシリコンは、1980年以降に研究されている材料であり、シリコン結晶では見られない様々な性質を示す。最も代表的な性質として、発光現象が挙げられる。その発光現象は、シリコン結晶のサイズを量子閉じ込めが生じる領域(4.3 nm以下)まで縮小することによって、バンドギャップエネルギーが可視領域まで広がることにより生じている。特許文献1では、シリコン結晶をサイズを安定的に縮小させることが困難であったり、低電圧下で発光させることが難しかったり、特に、青色を鮮明且つ安定的に発光させることが困難であった。

#### [0005]

#### 【発明が解決しようとする課題】

発光素子の発光色はナノシリコンのサイズに直接寄与しており、現在ではナノシリコン系材料の一つである多孔質シリコンから赤色から青色にかけての発光が得られている。しかしながら、多孔質シリコンは、試料の劣化が激しいため、発光の長寿命化や高輝度化ができず、発光素子への応用が困難な材料として指摘されている。このため、発光素子への実用化には、長寿命や高輝度を有する多色発光可能なナノシリコンの開発が急がれる状況となってきている。

#### [0006]

本発明では、多方面にわたるオプトエレクトロニクス分野へ応用可能な発光素子の開発にあたり、室温において長寿命かつ高輝度で赤色、緑色、青色の発光を実現することができ、その発光色を容易に制御することのできるナノシリコンの製造プロセスを確立することを目的としている。さらに、ナノシリコン系エレクトロルミネッセンス素子を開発することにある。

### [0007]

### 【課題を解決するための手段】

そこで、発明者は上記課題を解決すべく鋭意、研究を重ねた結果、本発明を、 半導体基板上に、シリコン原子と酸素原子が混ざり合ったアモルファスSiO<sub>x</sub> 膜が形成され、不活性ガスにて熱処理されて前記シリコン原子は約3.0 n m以 下のナノシリコンとして形成され、フッ酸水溶液処理と熱酸化処理されてなり、 室温において、低い動作電圧にて光の三原色の何れかが発光するナノシリコン発 光素子としたり、或いは、半導体基板上に、シリコン原子と酸素原子が混ざり合ったアモルファスSiO<sub>x</sub>膜が形成され、不活性ガスにて熱処理されて前記シリコン原子は約3.0 n m以下のナノシリコンとして形成され、フッ酸水溶液処理と自然酸化処理とが繰り返してなり、室温において、低い動作電圧にて光の三原 色の何れかが発光するナノシリコン発光素子としたり、前述の構成において、前記光の三原色の内の青色が鮮明且つ安定的に発光するナノシリコン発光素子としたことにより、前記課題を解決したものである。

### [0008]

さらに、前記課題を達成するために、本発明によるナノシリコン発光素子の製造方法は、輝度に関係する密度や発光色に寄与するサイズを自在に制御することのできる高周波スパッタリング法を用いることもある。この方法で作製されるナノシリコンは、主に黄色から近赤外領域での発光を得ることができる。この発光色を青色まで容易に制御させる手段として、主に、フッ酸水溶液処理と熱酸化処理によるものである。また、この手段では、ナノシリコンのサイズを簡単に制御することができ、しかもナノシリコン表面に非発光中心を含有しない薄い酸化層が形成されるため、室温において高効率かつ数年以上の長期間安定した赤色から青色にかけての発光を実現することができる。さらに、ナノシリコン系エレクトロルミネッセンス素子においては、動作電圧を高くする酸化層を薄くできるため、低い動作電圧で発光が達成できる。

#### [0009]

#### 【実施の形態】

まず、本発明のナノシリコン発光素子について説明する。該ナノシリコン発光

素子の概要は、図1及び図2に示す通りである。シリコン基板等の半導体基板1上に、シリコン原子と酸素原子が混ざり合ったアモルファスSiO<sub>x</sub>膜2が形成され[図2(A)参照]、そしてアルゴン,窒素又はヘリウム等の不活性ガスにて熱処理3され、前記アモルファスSiOx膜2は、酸化ケイ素膜4bと、該酸化ケイ素膜4b内に前記シリコン原子が約3.0nm以下のナノシリコン(nano crystalline silicon :nc-Si)4aとして多数形成される[図2(B)参照]。その後に、図1に示すように、フッ酸水溶液処理5と熱酸化処理6されてなることで、ナノシリコン発光素子として製造される。該ナノシリコン発光素子は、室温において、低い動作電圧7にて、光の三原色内の緑色,主に青色が鮮明且つ安定的に発光するものである。

### [0010]

前記アモルファスSiO $_{\mathbf{x}}$ 膜2を形成するのに、高周波スパッタリング法の他には、イオン注入法,レーザーアブレーション或いはCVD法(Chemical Vapor Deposition)等が存在している。特に、高周波スパッタリング法による場合には、輝度に関係する密度や発光色に寄与するサイズを自在に制御することができる。前記アモルファスSiO $_{\mathbf{x}}$ 膜2[図2(A)参照]の状態では、ナノシリコン4 aが形成されないために発光は得られない。また、不活性ガスにて熱処理3の温度としては、約900~約1200℃にて行われる。好ましくは、約1000~約1100℃である。前記熱処理3の処理時間としては、約30~約120分である。該熱処理3によってナノシリコン4 aが形成される。該ナノシリコン4 aの粒径,密度等は熱処理3の温度及び処理時間に影響される。該ナノシリコン4 aによって発光する。該発光理論については、後で詳述する。

### $[0\ 0\ 1\ 1]$

前記フッ酸水溶液処理 5 と熱酸化処理 6 の手順又は方法等によって、発光する色(赤色、緑色、青色)が異なるものである。その色が異なる大きな要因としては、前記ナノシリコン 4 a の粒径に影響する。これは、多くの実験の結果、模式的な図 3 に示すように、フッ酸水溶液処理 5 によって [ 図 3 ( A) 参照] 、前記酸化ケイ素膜 4 b の表面にナノシリコン 4 a 自体が露出する [ 図 3 ( B) 参照] 。このときのナノシリコン 4 a の粒径を L  $\phi$  とすると、処理直後には、図 3 ( C

)に示すように、露出したナノシリコン4 a の周囲が自然酸化して酸化膜が発生すると同時に、前記ナノシリコン4 a 自体の粒径も(L - α) φ となって小さくなることが判明している。このフッ酸水溶液処理5の処理時間は、約1~約120分であり、この適宜の時間とフッ酸水溶液23の濃度等がナノシリコン4 a の粒径に影響される。

### [0012]

前記熱酸化処理 6 の温度としては、低温酸化温度として約 4 0 0  $\sim$  約 8 0 0  $^{\circ}$  にて行われる。好ましくは、約 5 0 0  $\sim$  約 6 5 0  $^{\circ}$  である。この場合のナノシリコン 4 a の粒径は約 2 . 2  $\sim$  約 2 . 5 n mとなる。この場合、室温にて、低い動作電圧 7 (例えば、約 5  $\sim$  約 1 0 数  $^{\circ}$   $^{$ 

#### [0013]

また、赤色を発光させるのには、フッ酸水溶液処理5のみでよく、熱酸化処理6は不要である。特に、フッ酸水溶液処理5すると、赤色が鮮明にでる。この場合のナノシリコン4aの粒径は約2.5~約3.0 nmである。この場合、室温にて、低い動作電圧7(例えば、約数V、図8では動作電圧7は4.0V)にて、赤色(ピーク励起周波数は670nm)が発光する(図4参照)。以上のような熱酸化処理6の処理時間としては、約10秒~約20分程度である。この処理時間と処理温度よって酸化膜厚を制御し、ひいてはナノシリコン4aの粒径を適宜制御できる。

### [0014]

次に、本発明のナノシリコン発光素子の製造法の概要について説明する。高周 波スパッタリング装置においては、図5に示すように、真空チャンバー10内に アルゴンガス導入口20からアルゴンガスを導入し、高周波コントローラ17に よりイオン化されたアルゴンイオンをターゲット材料 13 であるシリコンチップ 13 a と石英ガラス 13 b (図 6)へ衝突させ、ターゲット材料 13 から放出された原子や分子が半導体基板 1 上に堆積し、シリコン原子と酸素原子が混ざり合ったアモルファス S i  $O_x$ 膜 2 を形成する [図 2 (A) 参照]。なお、図 5 において、11 は基板ホルダー、14 は高周波電極、15 は陰極シールド、16 は絶縁材料、18 は冷却管、19 は冷却水、21 は排気口である。

### [0015]

前記アモルファスSi〇 $_{\mathbf{x}}$ 膜2を、アルゴン等の不活性ガス雰囲気中において室温から1100℃まで熱処理3を行うことによって、約3.0 $_{\mathbf{n}}$  m以下のナノシリコン4 a を形成する。このとき、図6に示す、ターゲット材料13のシリコンチップ13 a と石英ガラス13 b の面積比率を変化させることで、アモルファスSi〇 $_{\mathbf{x}}$ 膜2内に導入するシリコンの量を可変できるため、ナノシリコン4 a のサイズや密度が制御できる。さらに、ナノシリコン4 a のサイズ(粒径)は、フッ酸水溶液処理5 と熱酸化処理6 により容易に制御することができる。

#### [0016]

図1は、フッ酸水溶液処理5と熱酸化処理6とによってナノシリコン発光素子を製造する概略図である。フッ酸水溶液処理5には、フッ酸水溶液23を入れた樹脂容器22[テフロン(登録商標)容器]を用いた。該樹脂容器22内に、ナノシリコン4aが多数混入された酸化ケイ素膜4b付き半導体基板1(試料)を入れ、前記ナノシリコン4aが試料表面層上に一様に露出するように、フッ酸水溶液処理5を行った。その処理後では、試料表面層上に露出されたナノシリコン4a表面は、熱酸化処理6により酸化されサイズ(粒径)を縮小している。この時のサイズは、熱酸化温度(約400~約1000℃)の増加に伴い減少する。或いは、熱酸化処理6に替えてフッ酸水溶液処理5及び自然酸化処理9とを交互に行うこともある。該自然酸化処理9は約2日間程放置するものであるが、熱酸化処理6と同等な効果がある。

#### $[0\ 0\ 1\ 7]$

図4は、高周波スパッタリング法により作製したナノシリコン4aをフッ酸水 溶液処理5と熱酸化処理6した場合のフォトルミネッセンススペクトルである。 この図より明らかなように、フッ酸水溶液処理5と熱酸化処理6を行うことにより、赤色、緑色、青色の発光を示した。また、これらの発光は、紫外線レーザーを照射して励起すると、挿入写真に示すように室内照明下においても肉眼ではっきりと確認することができた。

### [0018]

さらに、出願人による実験で、赤色、緑色、青色で発光する試料の発光寿命を 測定したところ、発光波長が短波長側へシフトするにしたがい、マイクロ秒から ナノ秒までの寿命を示した。そして、ナノシリコン4aのサイズは、熱酸化処理 6することで減少することを確認した。これらの結果は、発光波長のシフトがナ ノシリコン4aのサイズを反映していることを示唆したものであり、発光はすべ てナノシリコン4a自体から生じていると判断できる。このように、本発明では 、シリコンのみで赤色から青色までの発光を極めて簡単な手法により達成するこ とができる。

### [0019]

次に、ナノシリコン系エレクトロルミネッセンス素子の開発の実施例を説明する。図7は、ナノシリコン系エレクトロルミネッセンス素子の断面構造の概略説明図である。ナノシリコン系エレクトロルミネッセンス素子においては、まず、半導体基板1上に、酸化ケイ素膜4b内における赤色、緑色、青色において発光するナノシリコン4aを形成し、該ナノシリコン4a上に透明電極27であるインジウムスズ酸化物、半導体基板1の裏面にアルミニウム電極28を設ける。前記透明電極27とアルミニウム電極28とにそれぞれ銀ペースト26,26を設け、該両銀ペースト26,26間に動作電圧7(低電圧,例えば、10V以内)を印加して、ナノシリコン発光素子に電流を注入してナノシリコン4aを赤色、緑色、青色等に発光させる。

#### [0020]

図8は、図7に示したナノシリコン系エレクトロルミネッセンス素子の電流ー電圧特性を示したものである。電流ー電圧特性は、アルミニウム電極28側を正、透明電極27すなわち、インジウムスズ酸化物電極側を負に電圧を印加した場合を順方向とした。この図より明らかなように、すべての色に対して整流性を示

し、順方向電圧10.0 V以下でナノシリコン4 a 内へのキャリア注入が生じた。キャリア注入後、赤色、緑色、青色の発光が確認できた。

### [0021]

また、キャリアの流入量を増加させると、その発光効率は増加し、すべての色が10.0 V以下の動作電圧7において肉眼で十分に確認できるほどの発光が実現できた。また、各発光色ともに長時間の連続動作が可能なほど安定していた。このような発光は、本発明の手法により初めて得られた。フッ酸水溶液処理5と熱酸化処理6は、発光素子への応用にも有効である。それは、ナノシリコン4a表面に非発光中心を含有しない酸化層が形成され、さらに酸化層を薄くできるために、低い動作電圧7において高効率かつ長寿命発光を可能にしている。

### [0022]

以上のように本発明によるナノシリコン発光素子は、可視領域におけるフルカラー(赤色、緑色、青色)発光を比較的容易な方法により得ることができる。このため、ナノシリコン発光素子を用いることで、シリコンから成るエレクトロルミネッセンスディスプレイ、発光ダイオード、半導体レーザーやSiのみを同一基板上に組み込んだ光電子素子などを実現することができる。

#### [0023]

本発明のナノシリコン発光素子が発光する原理理論について詳述する。前述のアモルファスSi〇 $_x$ 膜2内には、2種類の欠陥、すなわち、Siダングリングボンドと酸素空位に起因する $_5$  ー中心がそれぞれ存在している。この状態の膜をアルゴン雰囲気中において400~800℃の間で熱処理3を行うと、前記アモルファスSi〇 $_5$  膜2内に過剰に混入していたSi原子が激しく動きだし,徐々に凝集が始まる。この段階において2種類の欠陥、すなわち、Siダングリングボンドと $_5$  ー中心は減少する。そして、熱処理3の温度を900℃以上にすることで、Si原子の凝集が生じた部分から約3.0nm以下のサイズを有するナノシリコン4aが前記酸化ケイ素膜4b内のいたるところで形成され、赤色発光が観測されるようになる。

#### [0024]

しかし、この温度では、ナノシリコン4aの密度がまだ少なく、図9に示すよ

うに、ナノシリコン4 a 内やその表面近傍にアモルファスー中心(ナノシリコン4 a 内のシリコンダングリングボンド)、Pbー中心(ナノシリコン4 a /酸化層界面のシリコンダングリングボンド)などの非発光中心とPceー中心(ナノシリコン4 a 表面近傍の伝導帯下端の局在準位に捕獲された電子e)およびナノシリコン4 a 表面近傍の価電子帯上端の局在準位に捕獲された正孔hに起因するESR中心などの発光中心が共存しているため、発光効率が極度に低くなっている。さらに、熱処理温度を1100℃まで上昇させると、発光強度の増加が見られる。この温度になると、ナノシリコン4 a の密度は増え、発光中心の増加と非発光中心の減少が生じるため、発光効率は多少上がるようになる。このときのナノシリコン4 a からの発光は次のようにして生じる。

### [0025]

発光は、ナノシリコン4 a のバンドギャップエネルギー以上の励起エネルギーを照射することで得られ、しかも発光エネルギーはバンドギャップエネルギー以下で生じている。このことは、ナノシリコン4 a 表面が酸化層で覆われているためである。このナノシリコン4 a と酸化層の界面には、発光中心( $P_{ce}$ ー中心や正孔に起因するESR中心)と非発光中心( $P_{b}$ ー中心)が存在している。このような系では、電子 e と正孔 h が再結合する方法は 2 通りの過程しかない。すなわち、一つは発光中心を通る過程と、もう一つは非発光中心を通る過程である。そこで、つぎのような発光メカニズムを確立した。

#### [0026]

ナノシリコン4 a にバンドギャップ以上の励起エネルギーを照射することによって、価電子帯から伝導帯へ電子の励起が生じる。また、伝導帯に励起された電子と価電子帯内の正孔は、それぞれ伝導帯下端近傍に近接した局在準位と価電子帯上端近傍に存在する局在準位に捕獲される。この局在準位間での電子 e と正孔h の再結合過程により発光する。

### [0027]

また、電子 e と正孔 h の再結合過程は、局在準位間での遷移以外に、 $P_b$ ー中心(非発光中心)を介した遷移も生じている。しかし、図 9 に示す $P_b$ ー中心(非発光中心)は発光強度を低下させる準位である。このため、 $P_b$ ー中心を介し

た電子 e と正孔 h の再結合過程を減らすことは発光強度の向上につながる。事実、表面に非発光中心(Pb-中心)が残留しているナノシリコン 4 a では、発光素子への応用には適していない。実際にこのときのナノシリコン 4 a を用いてエレクトロルミネッセンス素子を作製したところ、発光は認められなかった。

### [0028]

そこで、高効率の発光を実現するため、フッ酸水溶液処理5による技術を案出した。該フッ酸水溶液処理5は、(1)ナノシリコン4a表面を覆っていた酸化層を除去させ、ナノシリコン4aを試料表面層上に露出させる。(2)ナノシリコン4a表面上に存在する $P_b$ ー中心(非発光中心)を水素で効率よく終端させる。その結果、図10に示すように、ナノシリコン4a表面には発光中心( $P_{ce}$ ー中心)のみ存在する状態にさせることができる。このため、発光効率は、フッ酸水溶液処理5前に比べ桁違いに改善され、その強度は室内照明下においても肉眼ではっきりと確認できる。フッ酸水溶液処理5したときの系では、電子eと正孔hの再結合過程は1通りしか存在しなくなる。つまり、ナノシリコン4a表面に $P_b$ 一中心が存在していないため、局在準位間での遷移が支配的になる。これにより、局在準位間での発光再結合効率が向上することで、高効率の発光が実現できる。

### [0029]

さらに、フッ酸水溶液処理 5 後にナノシリコン 4 a 表面に薄い自然酸化膜が形成されることによって、 $P_b$ ー中心を終端している水素の脱離が抑制され、長期間安定した発光を達成できる。例えば、非発光中心である  $P_b$ ー中心を多く含んでいる多孔質シリコンでは、発光強度がすぐに劣化する。このことから、長期間経過しても安定に発光するのは、発光中心だけがナノシリコン 4 a 表面に安定して存在しているからである。さらに、前記フッ酸水溶液処理 5 したナノシリコン 4 a を熱酸化処理 6 すると、発光色を容易に変化させることができる。

### [0030]

また、本発明において開発したナノシリコン発光素子の場合、フッ酸水溶液処理5によって、ナノシリコン4a表面を覆っていた酸化層が除去され、ナノシリコン4aを試料表面層上に露出させている。また、フッ酸水溶液処理5後、ナノ

シリコン4 a 表面に薄い酸化膜が形成されている。このため、本発明において開発したナノシリコン発光素子の抵抗は、全て低くなっている。これにより、10.0 V以下の低い動作電圧7でナノシリコン4 a 内へキャリアが注入される。

### [0031]

さらに、電子eと正孔hの再結合過程は基本的にフォトルミネッセンス法(電圧印加により発光させる方法ではなく、バンドギャップ以上の励起エネルギーをナノシリコン4aに照射して発光させる方法)と同じである。ただし、電子eと正孔hの生成がエレクトロルミネッセンス素子では電圧印加で行われている。また、図11に示すように、素子に低い動作電圧7を印加すると、インジウムスズ酸化物電極とナノシリコン4aの間、それぞれのナノシリコン4a間、およびナノシリコン4aとシリコン基板の間に存在する薄い酸化膜はバンドベンディングを起こす。これによって、インジウムスズ酸化物電極内の電子eとシリコン基板内の正孔hは、それぞれの酸化層内をトンネリングし、その後それぞれのナノシリコン4a内へ効率よく注入される。

### [0032]

そして、それぞれのナノシリコン4 a 内へ注入された電子 e と正孔 h は、伝導帯下端近傍と価電子帯上端近傍の局在準位に捕獲される。この局在準位に捕獲された電子 e と正孔 h の再結合過程によって、高い外部量子効率での発光が得られるようになる。また、各発光色(赤色、緑色、青色)ともに安定して長時間の連続動作ができた。多孔質シリコンを用いた素子の場合、発光強度は大気中での動作時間の経過にともない急激に減少していく。これは、ナノシリコン4 a 表面に存在する非発光中心(Pbー中心)が増えたためである。本発明において開発したナノシリコン発光素子の場合、ナノシリコン4 a 表面に存在する Pbー中心は水素で終端されている。しかし、この水素は、フッ酸水溶液処理 5 後のナノシリコン4 a 表面への薄い酸化膜の形成により長期間表面から離脱しない。そして、その表面には長期間経過後においても、発光中心だけが安定して存在していることも確認している。これらのことから、本発明において開発したナノシリコン発光素子は、長時間の連続動作に対して安定した高効率の発光が実現できるものである。

#### [0033]

### 【発明の効果】

. . . . .

本発明においては、比較的容易な手法により、シリコンのみで発光波長を任意に変えることができる。ナノシリコン発光素子は、低い動作電圧において高輝度かつ長寿命の赤色から青色にかけての発光を実現することができるため、素子としての応用範囲が極めて広がる。さらに、簡単な製造法によって、ナノシリコンのサイズの制御ができるし、ナノシリコンに対して酸化処理という安定した手法ができ、ひいては鮮明且つ安定した発光(特に、青色)ができる最大の利点がある。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 図1

- (A) はナノシリコン付きの半導体基板をフッ酸水溶液処理している状態図
- (B) は熱酸化処理した本発明のナノシリコン発光素子の拡大略図

### 【図2】

- (A) は熱処理されるアモルファスSiOx膜の状態図
- (B) はナノシリコン/酸化ケイ素膜付き半導体基板の拡大略図

#### 【図3】

- (A) はフッ酸水溶液処理されているナノシリコンの状態図
- (B) は処理直後のナノシリコンの状態図
- (C) は(B) 状態の直後のナノシリコンの状態図

#### 図4】

本発明のナノシリコン発光素子の各色の発光スペクトルを示すグラフ

#### 【図5】

本発明のナノシリコン発光素子を製造する第1工程の概略断面図

#### 図6】

本発明において使用するターゲット材料の配置説明図

#### 【図7】

ナノシリコン発光素子を動作電圧(直流電源)にて発光させる構成の概略説明

义

### 【図8】

ナノシリコン発光素子の電流-電圧特性を示すグラフ

### 【図9】

フッ酸水溶液処理又は熱酸化処理されていない状態のナノシリコン/酸化ケイ素膜に光があたり、電子と正孔との動作状態を示したエネルギーバンド図

#### 【図10】

フッ酸水溶液処理又は熱酸化処理された状態のナノシリコン/酸化ケイ素膜に 光があたり、電子と正孔との動作状態を示したエネルギーバンド図

### 【図11】

ナノシリコン/酸化ケイ素膜が複数となって、低電圧が印加され、電子と正孔 との動作状態を示したエネルギーバンド図

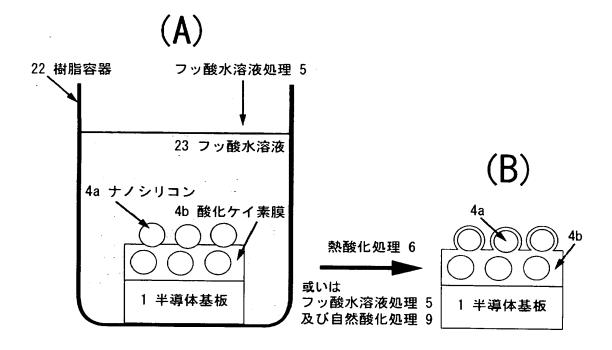
### 【符号の説明】

- 1 …半導体基板
- 2…アモルファスSiOx膜
- 3…熱処理
- 4 a…ナノシリコン
- 4 b…酸化ケイ素膜
- 5…フッ酸水溶液処理
- 6 … 熱酸化処理
- 7…動作電圧

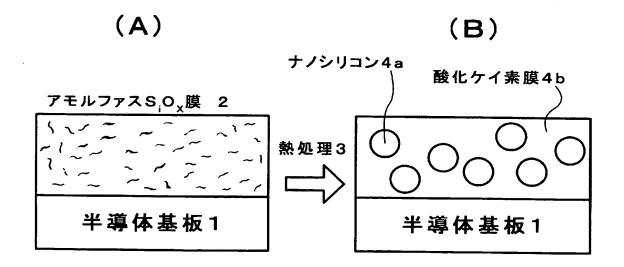
【書類名】

図面

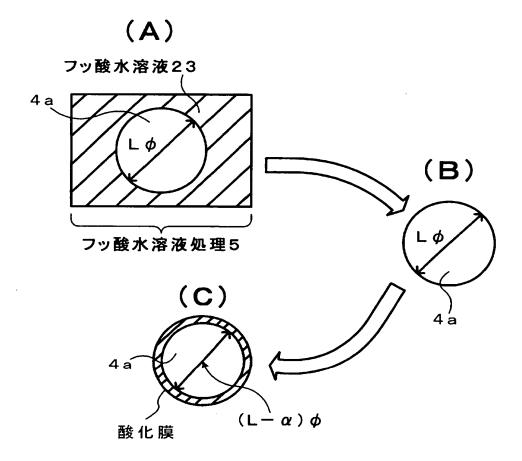
【図1】



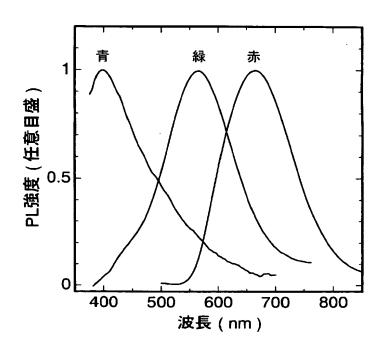
【図2】



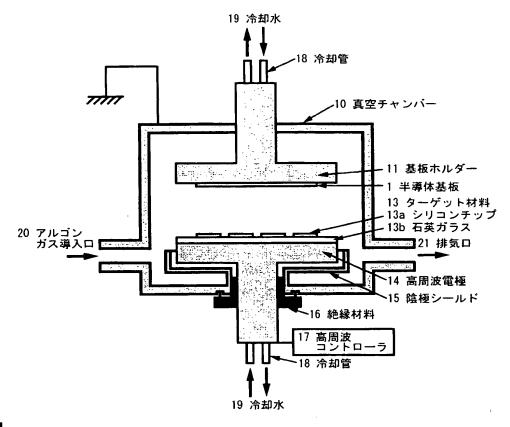
【図3】



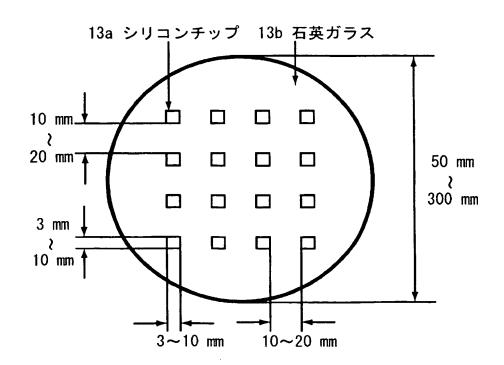
# 【図4】



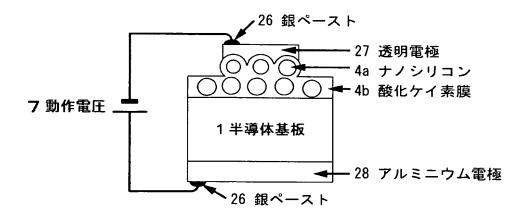
【図5】



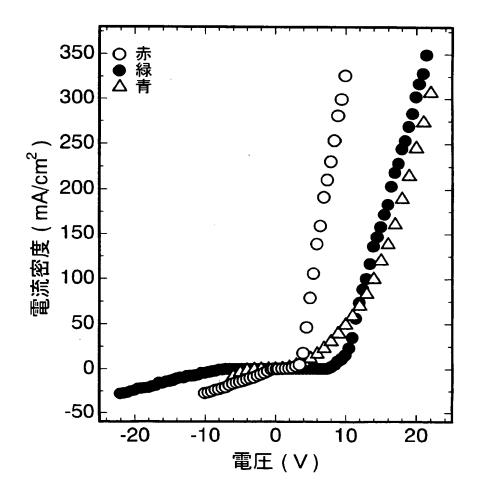
【図6】



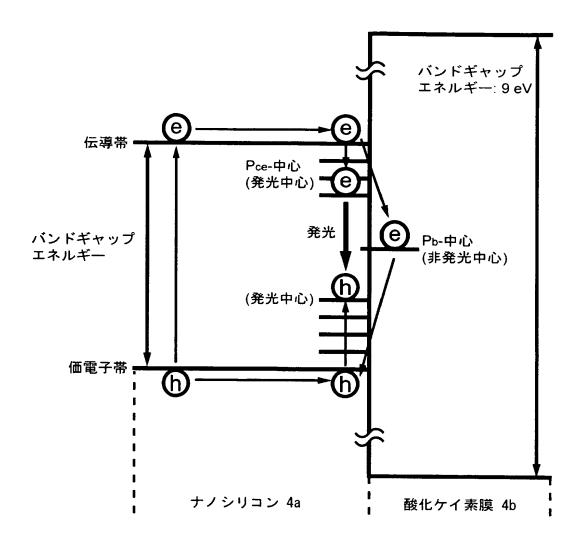
【図7】



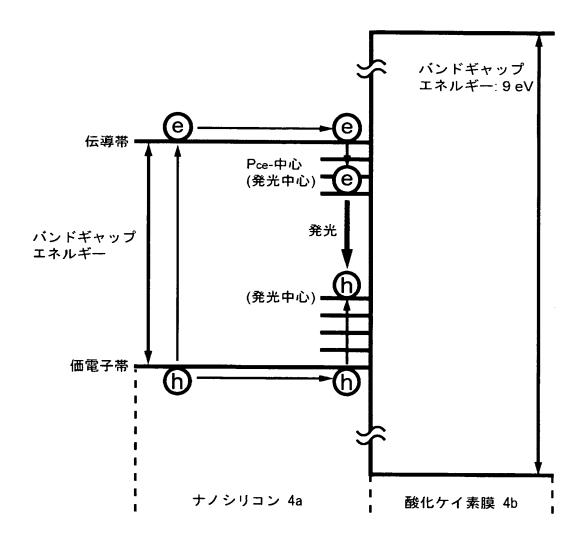
# 【図8】



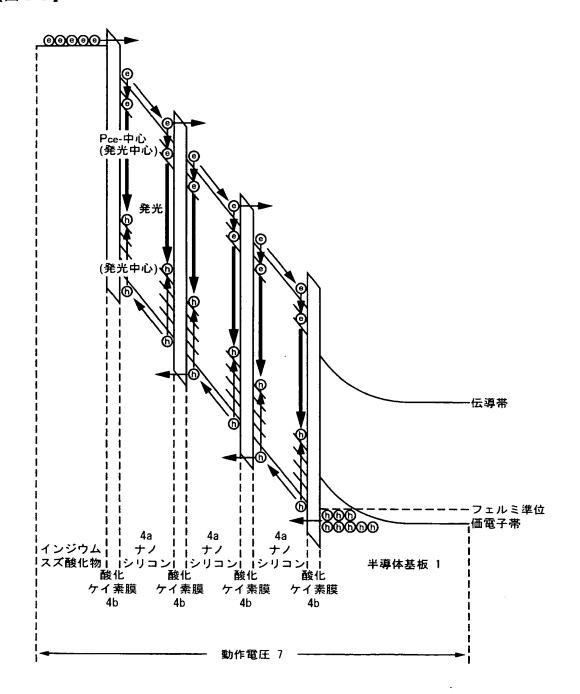
【図9】



【図10】



【図11】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、光の三原色(赤色、緑色、青色)で発光し、特に、青色が 鮮明且つ安定的で低電圧下で発光させること。

【解決手段】 半導体基板 1 上に、シリコン原子と酸素原子が混ざり合ったアモルファス S i  $O_x$  膜 2 が形成されること。不活性ガスにて熱処理されて前記シリコン原子は約 3 . 0 n m以下のナノシリコン 4 a として形成されること。フッ酸水溶液処理 5 と熱酸化処理 6 とがなされてなること。室温において、低い動作電圧 7 にて光の三原色の何れか、特に青色が発光すること。

【選択図】 図1

## 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-087247

受付番号 50300502518

書類名 特許願

担当官 笹川 友子 9482

作成日 平成15年 3月28日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000125369

【住所又は居所】 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目28番4号

【氏名又は名称】 学校法人東海大学

【代理人】 申請人

【識別番号】 100080090

【住所又は居所】 東京都港区赤坂4丁目3番1号 共同ビル赤坂6

13号

【氏名又は名称】 岩堀 邦男

特願2003-087247

出願人履歴情報

識別番号

[000125369]

1. 変更年月日

1990年 8月27日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都渋谷区富ヶ谷2丁目28番4号

氏 名 学校法人東海大学